

信頼性技術分野の総合評価



- ◆ 機器・ユニットから部品・材料まで、幅広い評価に対応
- ◆ 年間4000件以上360社の実績

信頼性試験

信頼性 / 耐久性試験

- ・高温試験 / 低温試験
- ・恒温恒湿試験
- ・温度サイクル試験
- ・温湿度サイクル試験
- ・熱衝撃試験 (液相 / 気相)
- ・結露サイクル試験
- ・蒸気加圧試験 (PCT)

機械的強度試験

- ・振動試験
- ・複合振動試験
- ・モバイル落下試験
- ・衝撃試験
- ・バンプ試験
- ・梱包落下試験

特殊環境試験

- ・塩水噴霧試験
- ・ガス試験
- ・ばっき試験
- ・薬品浸漬試験
- ・オゾン試験
- ・塵埃試験
- ・耐水試験
- ・IP試験
- ・耐候性試験
- ・減圧試験
- ・打鍵試験

その他の特殊試験

- ・鉛フリー実装評価
- ・マイグレーション試験
- ・ICカード評価
- ・残余寿命試験

故障解析 / 良品解析 / 分析

- ・電子部品の故障解析
- ・電子部品の良品解析 / DPA
- ・半導体集積回路の良品解析 (LSIプロセス診断等)
- ・観察 / 元素分析 (電子線マイクロ分析)

特殊環境試験

故障解析

良品解析

観察・元素分析

試験から評価・分析までワンストップで対応！
お客様の製品の品質向上にお役立てください

評価・解析メニュー 対象品	電気特性評価	故障解析	良品解析・LSIプロセス診断	観察・元素分析	信頼性試験	特殊環境試験	機械的特性評価	劣化評価
ユニット・装置	●	●	●	●	●	●	●	●
半導体部品	●	●	●	●	●	●	●	●
受動部品	●	●	●	●	●	●	●	●
接続部品・基板	●	●	●	●	●	●	●	
材料	●	●			●	●		